Se	arch	No	tes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/075,051	WANG ET AL.
Examiner	Art Unit
Djenane M. Bayard	2141

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
709	227	3/17/2006	DB
			
<u>.</u>			
<u> </u>			
		-	
		·	

INT	ERFERENC	E SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
		• .	
	1		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
-		
,		,
		†
·		